

## (719) 結晶粒度に及ぼす2パス圧延条件の影響 (製鋼～熱延材質制御技術の開発 III)

新日鐵 大分製鐵所 中村 隆彰○江坂 一彬  
安部 啓正

### 1. 緒 言

1パス圧延効果を受け継いだ2パス目の圧延条件が、結晶粒の微細化に及ぼす影響について、熱間加工シミュレータ装置を用いて調査し、多段圧延による結晶粒微細化法を探索した。変形抵抗に関して多段圧延における累積圧下効果は、全圧下率を1パス大圧下で行なわれた場合と同じであるという報告はあるが、本実験では粒度変化の調査から、若干の知見が得られたので報告する。

### 2. 実験方法

- 1) 成分 ; Table 1
- 2) 実験条件 ; 圧下率は、1, 2パスとも30%とした。これは累積圧下率約50%となる。(Fig. 1)

### 3. 実験結果

1) パス間時間 0.3秒の場合(連続圧延)；1パス圧下で見られるような、圧延後に微細粒となるピーク時間が存在する現象は見られない。結晶粒は、圧延直後ほど微細であり、以後粒成長を起こす。(Fig. 2)  
この粒成長速度は、1パス50%圧下率の場合に比べて遅い。2パス圧延では、1パス目の圧延時よりも動的再結晶を起こす条件が拡がり、2パス目の歪速度が大きいもの程、微細粒が得られる。(Fig. 3)

A<sub>3</sub>変態点近傍の750°Cで圧延された部分の組織を観察すると、1パス圧延を行なったものは、初析α粒の残存が認められるが、2パス圧延では、組織全体が微細なα粒となる。これは、2パス圧延が、1パス圧延と比べ、歪誘起変態温度の上昇度に差がでてくるためと考えられる。(Photo. 1)

- 2) パス間時間 6秒の場合；1パス圧延(30%)後、静的再結晶を起し、最も微細粒が得られる圧延後6秒で、2パス目の圧延を行なうと、パス間時間0.3秒の時より、さらに微細な粒が得られる。(Fig. 2)

### 4. 結 言

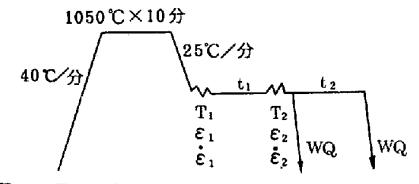
C-Mn鋼で2パス圧延を行なうと、同圧下率で1パスのものよりも、動的再結晶を起こし易くなる。また粒成長速度、および歪誘起変態温度にも、1パスと2パスの差が現れる。

1パス目で静的再結晶を起し、最も微細粒となるピーク時間で2パス目を圧延すると、さらに微細な粒が得られる。

参考文献 1) 江坂ら：鉄と鋼 68(1982)P 338  
2) 矢田、松津：鉄と鋼 (1981) A 57

Table 1 成分

C	Mn	Si	P	S	T.Af
0.145	0.68	0.07	0.017	0.003	0.033



$T_1 = T_2 = 850, 800, 750^\circ\text{C}$   
 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 30\%$  (累積 51%)  
 $\dot{\epsilon}_1 = \dot{\epsilon}_2 = 10 \rightarrow 10, 10 \rightarrow 100, 100 \rightarrow 100 \text{ sec}^{-1}$   
 $t_1 : 0.3, 6 \text{ 秒}$   
 $t_2 : 0, 2, 6, 10, 15, 20 \text{ 秒}$

Fig. 1 実験条件

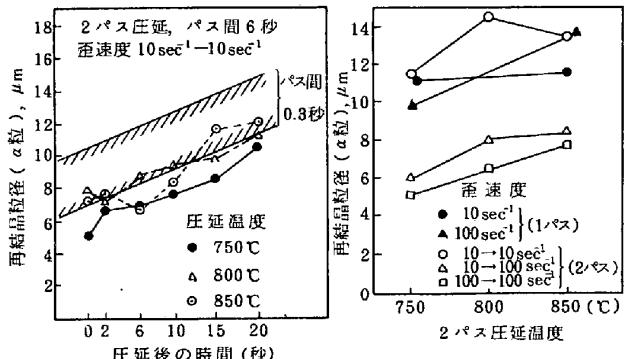


Fig. 2 パス間時間6秒での再結晶粒径変化

Fig. 3 再結晶粒径に及ぼす圧延温度と歪速度の影響

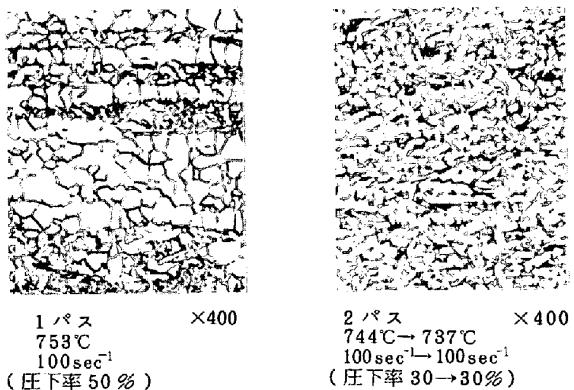


Photo. 1 750°Cでの1パス、2パス圧延